PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-329822

(43)Date of publication of application: 30.11.1999

(51)Int.Cl.

H01F 1/34 CO4B 35/38 H01F 37/00 // HO1F 27/24

(21)Application number: 10-139079

(22)Date of filing:

21.05.1998

(71)Applicant: HITACHI METALS LTD

(72)Inventor: UCHIKAWA TERUO

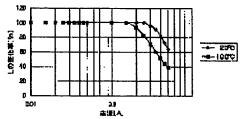
KOYUHARA TOKUKAZU **NAKAJIMA TAKESHI**

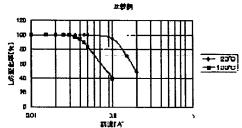
UEDA HITOSHI

(54) FERRITE SINTERED BODY HAVING HIGH TEMPERATURE, HIGH SATURATED FLUX DENSITY AND CHOKE COIL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a ferrite core, wherein reliability is enhanced by keeping the specified performance even at a high temperature caused by heating, and a choke coil using the ferrite core. SOLUTION: In this sintered body, the containing amount of iron oxide is SOLUTION: In this sintered body, the containing amount of iron oxide is 60-85 mol.%, the containing amount of zink oxide is 0-20 mol.% (however, \$40.00). 0 is not included) and the remaing part comprises manganese oxide. When the measuring magnetic field is 1000 A/m, the saturated flux density at 100° C is made to be 450 mT or more. Furthermore, it is recommendable that the firing temperature is 1150° C or more and the oxigen concentration at a holding part in sintering is 1% or less.





(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-329822

(43)公開日 平成11年(1999)11月30日

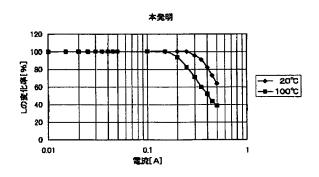
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FΙ				
H01F 1/34		H01F 1/34	Z			
C 0 4 B 35/38		37/00	Α			
H01F 37/00			N			
		C 0 4 B 35/38	Z			
# H O 1 F 27/24		H01F 27/24	K			
		審査請求未請求	請求項の数7 OL (全 5 頁)			
(21)出願番号 特願平10-139079		(71)出顧人 000005083 日立金属株式会社				
		(72)発明者 内川	是夫			
		鳥取県	島取市南榮町70番地2号日立金属株			
			鳥取工場内			
		(72)発明者 小湯原	徳和			
		鳥取県	島取市南柴町70番地2号日立金属株			
		式会社	鳥取工場内			
		(72)発明者 中島				
		鳥取県	鳥取市南栄町70番地2号日立金属株			
		式会社	島取工場内			
			最終頁に続く			

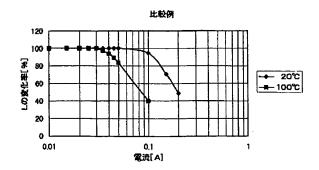
(54) 【発明の名称】 高温度高飽和磁束密度フェライト焼結体およびチョークコイル

(57)【要約】

【課題】 電子機器の高集積化および大電流化における 発熱の問題に対して、信頼性の高いフェライトコアおよ びこれを用いたチョークコイルを提供する。

【解決手段】 酸化鉄の含有量が60~85mol%、、酸化亜鉛の含有量が0~20mol%(ただし、0を含まず)および残部が酸化マンガンからり、測定磁界が1000A/mにおいて、100℃での飽和磁束密度が450mT以上であるフェライト焼結体。





【請求項1】 測定磁界が1000A/mにおいて、100℃での飽和磁束密度が450mT以上であることを特徴とする高温度高飽和磁束密度フェライト焼結体。

1

【請求項2】 主成分が、酸化鉄の含有量が60~85 mol%、、酸化亜鉛の含有量が0~20mol%(ただし、0を含まず)および残部が酸化マンガンから成ることを特徴とする請求項1記載の高温度高飽和磁束密度フェライト焼結体。

【請求項3】 焼成温度が1150℃以上であり、焼成 10 時の保持部の酸素濃度が1%以下であることを特徴とする請求項2記載の高温度高飽和磁束密度フェライト焼結 体。

【請求項4】 測定磁界が1000A/mにおいて、20℃での飽和磁束密度に対する100℃での飽和磁束密度の変化率が15%以下であることを特徴とする高温度高飽和磁束密度フェライト焼結体。

【請求項5】 主成分が、酸化鉄の含有量が60~85 mol%、、酸化亜鉛の含有量が0~20mol%(ただし、0を含まず)および残部が酸化マンガンから成ることを特徴とする請求項4記載の高温度高飽和磁束密度フェライト焼結体。

【請求項6】 焼成温度が1150℃以上であり、焼成時の保持部の酸素濃度が1%以下であることを特徴とする請求項5記載の高温度高飽和磁束密度フェライト焼結体

【請求項7】 請求項1から6のいずれかの高温度高飽和磁束密度フェライト焼結体を用いて作製したことを特徴とするチョークコイル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、100℃程度の高温度において高い飽和磁束密度を有するフェライト焼結体およびこれを用いたチョークコイル、特に大電流用チョークコイルに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、各種電子機器はLSIの微細化、 高集積化および高周波化により、多機能化、小型軽量化 がいっそう加速されている。このように各種部品の集積 度が上がり高速化、高性能化が進むことにより、電力を 40 供給する電源ラインにも高パワーが要求されるととも に、回路の高効率化の要求もいっそう高くなっている。 【0003】例えば、ノート型パソコンを例にあげる と 多機能 高品位の流れとして、CPUの高速化、す

と、多機能、高品位の流れとして、CPUの高速化、すなわち処理能力の向上、記憶装置の大容量化と高スピード化などにより、電力を供給するDC/DCコンバータの大電流化が進んでいる。

【0004】また、部品の集積度があがってくること は、焼成温度が1150℃以上であり、焼成時の保持部 や、CPUからの発熱が大きくなることなどから、回路 の酸素濃度が1%以下の焼成条件にて焼成されることが 周辺の熱のコントロールが重要な課題となっている。つ 50 好ましい。なお、仮焼成を窒素中で行うと、飽和磁束密

まり、高性能なCPUを用いたノート型パソコンのDC /DCコンバータには、大電流であることと、高温においても所定の性能を保つことが重要であると言える。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記の理由により、ノート型パソコン等のDC/DCコンバータに用いられるチョークコイルにも、大電流であるとともに、高温において所定の性能を保つことが要求されている。

【0006】これらチョークコイルのコアに使用される磁性材料としては、金属系磁性材料とフェライトの2種類があり、フェライトはさらに、Ni系とMn系に分けられる。金属系磁性材料は、フェライトに比べて飽和磁東密度が高く、このため大きな電流を流しても磁気飽和しにくいというメリットがあるが、一般的に値段が高く、また高周波になると使用できないと言う問題がある。この点、フェライトに関しては、高周波でも使用可能であり、また価格も安いというメリットがある。なかでもフェライトにおいては、一般的にNi系フェライトに比べてMn系フェライトの方が飽和磁束密度が高く、大電流用に適している。

【0007】しかしながら、従来のMn系フェライトにおいては、20℃程度の飽和磁束密度は高いものの、高温になると飽和磁束密度が低くなり、通常、100℃での飽和磁束密度は20℃での飽和磁束密度に比べて20~25%程度低下していた。このため、大電流用のチョークコイルにMn系のフェライトを使用した場合、CPU等の発熱によりフェライトコアの温度が上昇すると、飽和磁束密度が低下してしまうという問題があった。

【0008】本発明は、上記の事を鑑みて、100℃程 30 度の高温度において高い飽和磁束密度を有するフェライト焼結体およびこれを用いたチョークコイル、特に大電流用のチョークコイルを提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、測定磁界が1000A/mにおいて、100℃での飽和磁束密度が450mT以上であることを特徴とする高温度高飽和磁束密度フェライト焼結体である。

【0010】また本発明は、測定磁界が1000A/mにおいて、20℃での飽和磁東密度に対する100℃での飽和磁東密度の変化率が15%以下であることを特徴とする高温度高飽和磁東密度フェライト焼結体である。【0011】また本発明の高温度高飽和磁東密度フェライト焼結体は、酸化鉄の含有量が60~85mol%、、酸化亜鉛の含有量が0~20mol%(ただし、0を含まず)および残部が酸化マンガンである主成分のMnZn系フェライト焼結体であることが好ましい。【0012】また本発明のMnZn系フェライト焼結体は、焼成温度が1150℃以上であり、焼成時の保持部の酸素濃度が1%以下の焼成条件にて焼成されることが

10

3

度はさらに向上する。

【0013】また本発明は、測定磁界が1000A/mにおいて、100℃での飽和磁束密度が450mT以上であることを特徴とするフェライト焼結体を用いて作製したチョークコイルである。

【0014】また本発明は、測定磁界が1000A/mにおいて、20℃での飽和磁束密度に対する100℃での飽和磁束密度の変化率が15%以下であることを特徴とするフェライト焼結体を用いて作製したチョークコイルである。

[0015]

【発明の実施の形態】従来のフェライトでは、20℃に おける飽和磁束密度は、500mTを超えるものがあ る。しかし、100℃となると、400mT程度に減少 し、100℃で高い飽和磁束密度を有するものは無かっ た。また、20℃と100℃の飽和磁束密度の変化率を みても、少ないもので20%程度劣化していた。

【0016】本発明は、高温度で高飽和磁束密度のフェライト焼結体を得ることができた。本発明のフェライト焼結体は、測定磁界が1000A/mにおいて、100℃での飽和磁束密度が450mT以上である。好ましくは、100℃での飽和磁束密度が470mT以上、さらに好ましくは、100℃での飽和磁束密度が500mT以上である。また本発明のフェライト焼結体は、測定磁界が1000A/mにおいて、20℃での飽和磁束密度に対する100℃での飽和磁束密度の変化率が15%以下である。好ましくは、20℃での飽和磁束密度に対する100℃での飽和磁束密度の変化率が10%以下、さらに好ましくは、5%以下である。

【0017】以下に本発明の実施例および比較例を詳細に説明する。本発明において、フェライトの特性および 製造方法を限定した理由は、以下の通りである。

【0018】測定磁界が1000A/mにおいて、100℃での飽和磁束密度が450mT未満の場合、大きな電流を流すとフェライトコアの磁束密度が飽和に達して変化しなくなるため、透磁率などの磁気特性が低下し、いわゆる直流重畳特性が劣化する。このため、大電流を流すことができない。

【0019】また、測定磁界が1000A/mにおいて、20℃での飽和磁束密度に対する100℃での飽和 40 磁束密度の変化率が20%以上の場合、上記の理由により直流重畳特性が劣化するため、大電流を流すことができない。

【0020】このフェライトの主成分組成としては、酸化鉄の含有量が60~85mol%、、酸化亜鉛の含有量が0~20mol%(ただし、0を含まず)および残部が酸化マンガンであることが好適である。酸化鉄の含

州平11-329022

4

有量が60mol%未満であると、高温における飽和磁束密度が低下し、飽和磁束密度の変化率が大きくなってしまう。また、酸化鉄の含有量が85mol%を越えると、焼結密度が低くなり、結果として、透磁率および飽和磁束密度が低くなってしまう。よって、酸化鉄の含有量は60~85mol%が良い。好ましくは、65~80mol%である。また、酸化亜鉛の含有量が20mol%を越えても、飽和磁束密度の変化率が大きくなってしまう。よって、酸化亜鉛の含有量は0~20mol%(ただし、0を含まず)が良い。

【0021】また、このフェライトの製造方法として は、焼成温度が1150℃以上であり、焼成時の保持部 の酸素濃度が1%以下の条件で焼成することが望まし い。なお、仮焼成を窒素中で行うと、さらに飽和磁束密 度が向上する。焼成温度が1150℃未満であると、焼 結密度が低くなり、結果として飽和磁束密度が低くなっ てしまう。また、焼成時の保持部の酸素濃度が1%を越 えても、焼結密度が低くなり、結果として飽和磁束密度 が低くなってしまう。また、窒素中で仮焼成を行うと、 空気中で行う場合に比べて組成分布が均一化され、特性 が向上する。なお、主成分の一部をLi、Mg、Ti、 Co、Ni、Cu、Snで、それぞれ5mol%以下置 換しても良い。また添加物としては、AI、Si、K、 Ca, V, Y, Zr, Nb, Mo, Te, Hf, Ta, W、Biの酸化物、あるいはこれらの化合物を、それぞ れ0. 2 w t %以下含んでも良い。

【0022】本発明に係る実施例を以下に示す。

実施例1

酸化鉄、酸化亜鉛および四三酸化マンガンを各々所定 量、秤量し、これに水および分散剤を加えて媒体撹拌ミ ルにて混合し、乾燥後、窒素中、910℃にて1.5時 間仮焼成した。これに、添加物として、CaCO。 7 00 ppm, SiO₂ 60 ppm, Nb₂O₅ 25 OppmおよびTa₂O₅ 50ppmを加え、さらに 水および分散剤を加えて媒体撹拌ミルにて混合および粉 砕を行い、スラリーを作製した。このようにして作製し たスラリーに、バインダーを所定量加えて撹拌し、乾燥 した後、乾式のプレス成形によりリング状のコアを作製 した。これを、酸素濃度1%、1300℃にて5時間焼 成し、得られたフェライト焼結体の焼結密度、初透磁 率、20℃および100℃の飽和磁束密度および飽和磁 東密度の変化率を測定した。なお、飽和磁東密度の変化 率は、(20℃の飽和磁束密度-100℃の飽和磁束密 度) / 20℃の飽和磁束密度×100 [%] の式にて計 算した。結果を表1に示す。

[0023]

【表1】

No	組成 [sol%]			烧箱密度	初透磁率	飽和磁束密度		[mT]	備考
	Fe203	ZnO	MnO	[kg/m3]	at 10kHz	20°C	100℃	変化率	
1	80	15	5	4780	50	455	455	0	本発明
2	80	10	10	4760	55	475	470	1.1	,,
3	80	5	15	4740	50	465	450	3. 2	11
4	70	15	15_	4820	220	504	470	6. 7	ı,
5	70	10	20	4780	250	486	468	3.7	"
6	70	5	25	4750	300	478	463	3.1	"
7	60	15	25	4910	1300	534	456	14.6	IJ
8	60	10	30	4900	780	545	466	14.5	"
9	60	5	35	4950	490	550	470	14.5	"
10	55	10	35	4850	3000	540	430	20. 4	比較例
11	60	25	15	4950	2200	500	410	18.0	"

【0024】表1から分かるように、本発明の実施例は、100℃における飽和磁束密度が高く、また、飽和磁束密度の変化率も小さいことが分かる。これに対し、酸化鉄の含有量が60mol%未満になると、100℃における飽和磁束密度が低下し、飽和磁束密度の変化率が15%を越えてしまう。また、酸化鉄の含有量が85mol%を越えると、焼結密度が低下し、その結果、初20透磁率および飽和磁束密度が低下することが分かる。また、酸化亜鉛の含有量が20mol%を越えても、飽和磁束密度の変化率が15%を越えてしまう。

12 90

【0025】実施例2

酸化鉄を70mo1%、酸化亜鉛を10mo1%および 四三酸化マンガンを20mo1% (MnO換算) 秤量 し、これに水および分散剤を加えて媒体撹拌ミルにて混 合し、乾燥後、所定の雰囲気で、910℃にて1.5時 間仮焼成した。これに、添加物として、CaCO。7* *00 p p m、SiO2 100 p p m、およびTa2O 300 p p mを加え、さらに水および分散剤を加えて媒体撹拌ミルにて混合および粉砕を行い、スラリーを作製した。このようにして作製したスラリーに、バインダーを所定量加えて撹拌し、乾燥した後、乾式のプレス成形によりリング状のコアを作製した。これを、所定の酸素濃度および温度にて5時間焼成し、得られたフェライト焼結体の焼結密度、初透磁率、20℃および100℃の飽和磁束密度および飽和磁束密度の変化率を測定した。なお、飽和磁束密度の変化率は、(20℃の飽和磁束密度—100℃の飽和磁束密度)/20℃の飽和磁束密度×100[%]の式にて計算した。結果を表2に示す。

【0026】 【表2】

430

430

No	仮焼成	本機成		焼給密度	初透磁率	飽和磁	東密度	[mT]	備考
	Po2[%]	Pa2[%]	湿度[℃]	[kg/m3]	at 10kHz	20°C	100℃	変化率	
1	登集中	0.01	1300	4820	350	512	502	2. 0	本発明
2	"	0.1	"	4870	470	500	480	4.0	"
3	"	1	,,	4780	250	486	468	3. 7	"
4	11	10	"	4710	200	456	438	3. 9	比較例
5	"	窒素中	1350	4860	280	470	470	0	本発明
6	"	"	1300	4830	360	510	500	2. 0	"
7	"	"	1250	4870	490	525	503	4. 2	"
8	"	"	1200	4870	340	505	483	4. 4	"
8	"	"	1150	4760	300	488	460	5. 7	"
10	"	"	1100	4700	260	405	390	3. 7	比較例
11	空気中	"	1350	4820	270	458	455	0, 7	本発明
12	"	"	1300	4B10	380	498	485	2. 6	"
13	"	"	1250	4730	540	505	475	5. 9	"
14	"	"	1200	4730	260	465	450	3. 2	"

【0027】表2からわかるように、本発明の実施例は、100℃における飽和磁束密度が高いことが分かる。これに対し、焼成時の酸素濃度が1%を越えたり、あるいは焼成温度が1150℃未満になると、100℃における飽和磁束密度が低下してしまう。また仮焼成を窒素中で行うと、空気中で行う場合に比べて焼結密度が

向上し、結果として20℃および100℃における飽和 磁束密度が向上することが分かる。

【0028】実施例3

あるいは焼成温度が1150℃未満になると、100℃ 実施例2において、表2のNo.6の原料を用いて、チにおける飽和磁束密度が低下してしまう。また仮焼成を ョークコイルを作製し、直流重畳特性を測定した。また窒素中で行うと、空気中で行う場合に比べて焼結密度が 50 比較例として、酸化鉄を55mol%、酸化亜鉛を10

7

mol%および四三酸化マンガンを35mol%(Mn O換算)の組成を持つ同形状のフェライト焼結体を用い てチョークコイルを作製し、直流重畳特性を測定した。 結果を図1に示す。

【0029】図1からわかるように、本発明の実施例は、従来材である比較例に比べて、高い電流値までインダクタンスの低下が少なく、大きな電流を流せることが分かる。また、本発明の実施例は、従来材である比較例に比べて、高温における直流重畳特性の劣化も少なく、発熱に対して安定した特性を発揮できることが分かる。 【0030】上記のとおり、本発明に係るフェライト焼結体およびチョークコイルは、100℃における飽和磁束密度が高く、また20℃の飽和磁束密度に対する100℃の飽和磁束密度の変化率が、従来のフェライト焼結体に比べて小さいため、電子機器の高集積化および大電流化における発熱の問題に対して、安定した特性を発揮することができ、電子機器の小型化に対して、非常に有* * 効な電子部品である。

[0031]

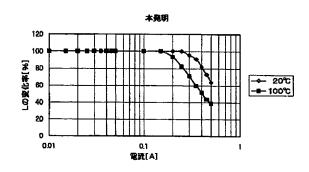
【発明の効果】本発明によれば、100℃における飽和磁束密度が高く、また20℃の飽和磁束密度に対する100℃の飽和磁束密度に対する100℃の飽和磁束密度の変化率が小さいフェライト焼結体を得ることが出来る。これにより、ノート型パソコンなどのDC/DCコンバータに使用されるチョークコイルにおいて、フェライトコアの高温時における飽和磁束密度などの特性の劣化を抑制することができ、しかも高温時の飽和磁束密度が高いため、電子機器の高集積化および大電流化における発熱の問題に対して、安定した特性を発揮することができ、電子機器の小型化に非常に有用である。

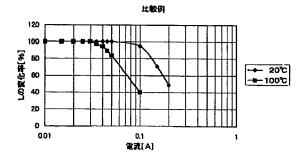
8

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る実施例および比較例の直流重畳特性を表す図である。

図1





フロントページの続き

(72) 発明者 上田 等

鳥取県鳥取市南栄町70番地2号日立金属株 式会社鳥取工場内